



Verlässliche Systeme

4. Kapitel Störungen

Prof. Matthias Werner
Professur Betriebssysteme

Charakterisierung von Fehlern

Große Vielfalt bei Typen und Ursachen

- ▶ **Fehlerart:**
 - ▶ **Zufallsfehler** (*accidental faults*) vs. **Absichtsfehler** (*intentional faults*)
- ▶ **Betrachtungen zur Quelle**
 - ▶ Phänomenologische Ursachen: **physische** Fehler vs. **menschlicher** Fehler
 - ▶ Systemgrenze: **interne** Fehler vs. **externe** Fehler
 - ▶ Zeit der Entstehung: **Entwurfsfehler** (*design faults*) vs. **Betriebssfehler** (**operational faults**)
- ▶ **Dauerhaftigkeit:**
 - ▶ **Permanente** Fehler vs. **temporäre** Fehler

4.1 Störungsbegriff

Fehler

- ▶ **Fehler** (allgemein): Abweichung von der Spezifikation (Erwartung)
- ▶ Modern wird von **Störung** (*impairment*) gesprochen: ganzheitliche Sicht, die auch Last, Schwachstellen, etc. berücksichtigt.

Definitionen nach LAPRIE ¹

- ▶ **Ausfall:** (*failure*) Entsteht, wenn der erbrachte Dienst vom erwarteten abweicht. Ausfälle werden durch Fehler verursacht.
- ▶ **Fehler(zustand):** (*error*) Abweichung eines Systemzustandes vom korrekten Fall; Abweichung von erwarteten Berechnungsergebnis (falsches Ergebnis).
- ▶ **Fehler(ursache):** (*fault*) tatsächliche oder angenommene Ursache eines Errors

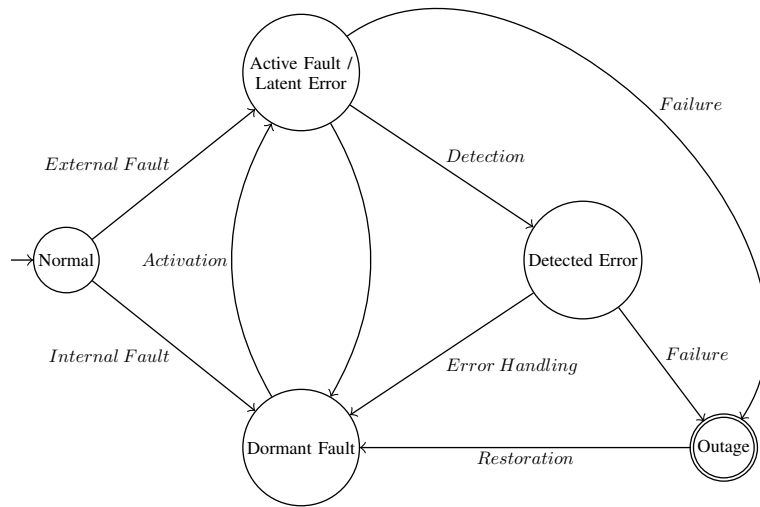
¹ Beachten Sie bitte, dass in der deutschen (Umgangs-)Sprache alle Konzepte mit „Fehler“ bezeichnet werden.

Zeitliche Charakterisierung

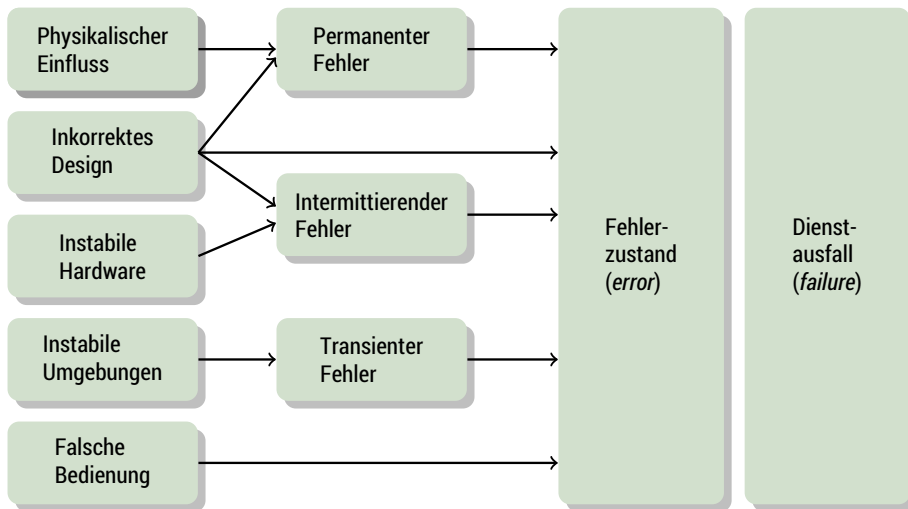
- ▶ Eine Fehlerursache ist **aktiv**, wenn sie einen Fehlerzustand erzeugt
- ▶ Ein nicht aktiver Fehler ist ein **latenter** oder **inaktiver** Fehler
 - ➔ häufig Wechsel zwischen aktiver und latenter Fehlerursache
- ▶ Zeitweilige externe zufällige Fehler werden auch **transiente Fehler** genannt
- ▶ Zeitweilige interne zufällige Fehler werden auch **intermittierende Fehler** genannt
- ▶ **Beispiele:**
 - ▶ Speicherfehler bei bestimmten Mustern, Systemüberlastung
 - ▶ Beliebig konzeptabhängige Fehler mit unbekannter Aktivierung

Fehlerautomat

- Die zeitlichen Verhältnisse können mit Hilfe eines **Fehlerautomaten** dargestellt werden



Quelle von Fehlern



(nach Siewiorek/Swarz)

Diskussion

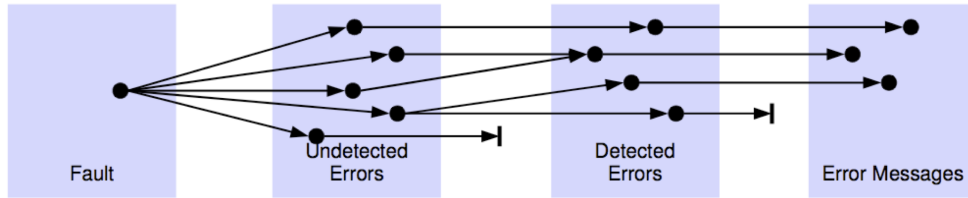
- Ein externer Fehler kann ein Designfehler sein – nicht alle Umstände wurden berücksichtigt
 - Beispiel:** Performance- oder Zeitfehler → Abweichung von erwarteter Last oder Zeit
- Designfehler werden während Systementwicklung, -veränderung oder der Geschäftsprozessentwicklung und -einführung erzeugt
- Physische Fehler sind **zufällige Fehler**
- Beabsichtigte Fehler und Designfehler sind menschliche Fehler
- Viele Spezialbezeichnungen, z.B. **Bug**
 - Heisenbug** – intermittierender Softwarefehler
 - Bohrbug** – Permanenter Softwarefehler
 - Mandelbugs** – erscheint chaotisch aufgrund vieler Abhängigkeiten

Fehlerzustände (Errors)

- Systemzustand, kein Ereignis
- Wird zum Ausfall abhängig von
 - Redundanz (beabsichtigter oder unbeabsichtigter)
 - Systemaktivität
 - Nutzerdefinition eines Ausfalls
Beispiel: maximale Unterbrechungszeit, akzeptierte Verzögerung, Reentransitionsrate
- Latent (nicht erkannt) vs. erkannt

Fehlermeldungen (Error messages) (HANSEN & SIEWIOREK)

- Gleiche Fehlerursache kann zu verschiedenen Fehlerzuständen führen
- Erkannte Fehler werden nicht unbedingt protokolliert



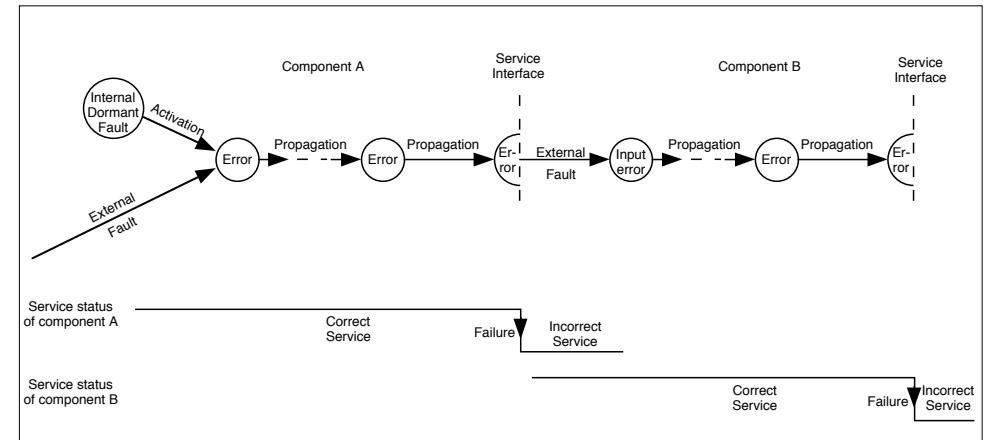
Fault-Failure-Modell

Alternative Sicht: KOPETZ

Es werden keine Zustände, sondern nur **Ereignisse** betrachtet.

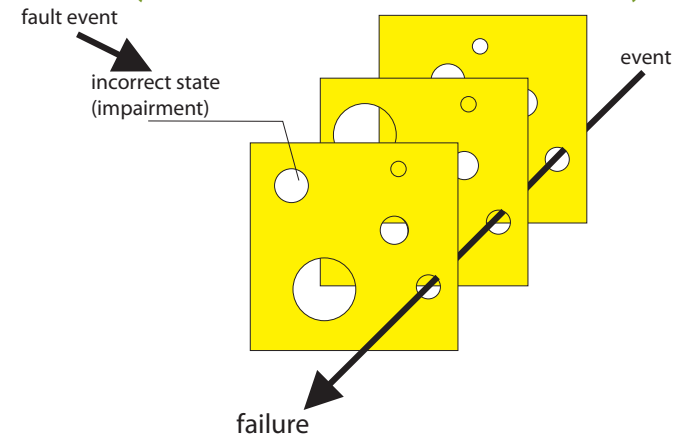
- **fault**: Fehlerereignis
- **failure**: Ausfallereignis, kann gleichzeitig der *fault* der nächsthöheren Abstraktionsebene sein

Fortpflanzung



- Quelle: [Avi+04]

Multiple Causes (D. ORLANDELLA and J. REASON)



- Argument: Mitunter kann nicht **die** Fehlerursache festgestellt werden, sondern Zusammenwirken mehrerer Ursachen
- Beschreibung von Störpotentials → **Schwächen**)
- Schweizer-Käse-Modell

4.2 Störungssemantik

System und Fehlermodell

- ▶ **Fehlertolerantes Systemdesign:** Eigentlich Widerspruch in sich:
 - ▶ Design benötigt Spezifikation (Was wird erwartet?)
 - ▶ Fehler sind Abweichung von Spezifikation
- ▶ **Lösung:** Spezifikation für fehlerfreien Fall + zusätzliche Fehlerspezifikation
- ▶ **Achtung:** Wechselwirkung zwischen Systemmodell und Fehlerspezifikation → **Fehlermodell**
- ▶ Zwei Aspekte:
 - ▶ Fehlersemantik
 - ▶ Auftreten von Fehlern
- ▶ Beginnen mit ersterem

Fehlermodelle

Fehlermodelle können auf verschiedenen Abstraktionsebenen beschrieben werden, z.B.:

- ▶ Physik → relativ ungebräuchlich
- ▶ Schaltungsebene (*circuit level*)
- ▶ **Schalterebene** (*switching [circuit] level*)
- ▶ Registerebene (*register transfer level*)
- ▶ PMS-Ebene (*processor-memory-switch*)
- ▶ **Systemebene** (*system level*)

Wir werden einige Modelle auf der Schalterebene und der Systemebene näher betrachten.

Modell und Wirklichkeit

Ein Modell ist immer eine Abstraktion und nur bedingt aussagekräftig.

Abdeckung

Unter **Abdeckung** (*coverage*) eines Fehlermodells versteht man die (ggf. gewichtete) Anzahl von Fehlern, die im Modell beschreibbar sind, zu der (ggf. gewichtete) Anzahl von tatsächlich auftretenden Fehlern

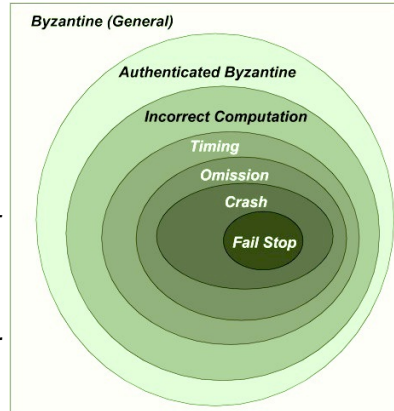
- ▶ Wesentlich zur Beurteilung von Tests
- ▶ Einem Test liegt (mindestens **implizit**) stets ein bestimmtes Fehlermodell zugrunde
- ▶ Meist wird nur ein Fehlermodell gegen ein anderes, umfassenderes bewertet
- ▶ Die tatsächliche Abdeckung ist nur empirisch bestimmbar

Fehlermodelle auf Schalterebene

- ▶ Fehlermodelle auf Schalterebene werden vor allen in zwei Bereichen eingesetzt:
 - ▶ Schaltungs- und Schaltkreisentwurf (für uns nicht so interessant)
 - ▶ Kommunikation (auch in allgemeinerem Sinn, z.B. persistente Daten)
- ▶ Es werden logische Signale auf Leitungen betrachtet
 - ▶ **Stuck-at- X -Fehler**
 - Signal ist immer X ($X \in \{0, 1, \text{valid}, \dots\}$)
 - ▶ **Bridging-Fehler** (Kurzschlüsse)
 - dominantes Signal setzt sich durch
 - ▶ **Stuck-at-open-Fehler**
 - unbestimmtes Signal

Fehlermodelle für verteilte Systeme

- ▶ Es wird nur das **Verhalten** am Interface eines Systems/Systemkomponente betrachtet
- ▶ Verhalten wird durch (Sequenz von) **Serviceelementen** beschrieben: Tuple von Wert und Zeit
- ▶ Modell von MALEK et al. ([LMJ91]):
 - ▶ Angekündigter Ausfall (*fail stop*)
 - ▶ Ausfallfehler (*crash*)
 - ▶ Auslassungsfehler (*omission*)
 - ▶ Zeitfehler (*timing*)
 - ▶ Wertefehler (*incorrect computation/communication*)
 - ▶ Beliebiger Fehler (*arbitrary/ Byzantine*)¹

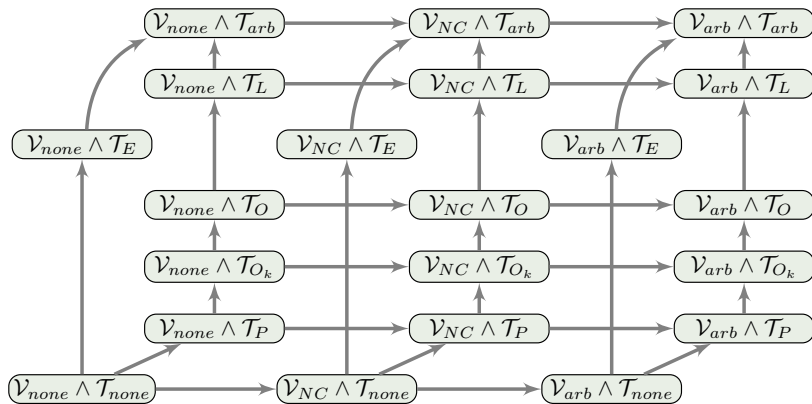


Link-Fehler werden auf Komponentenfehler (beim Sender oder Empfänger) abgebildet.

¹ Beim *authenticated Byzantine fault* wird eingeschränkt, dass kein Knoten eine Nachricht eines anderen unbemerkt ändern kann.

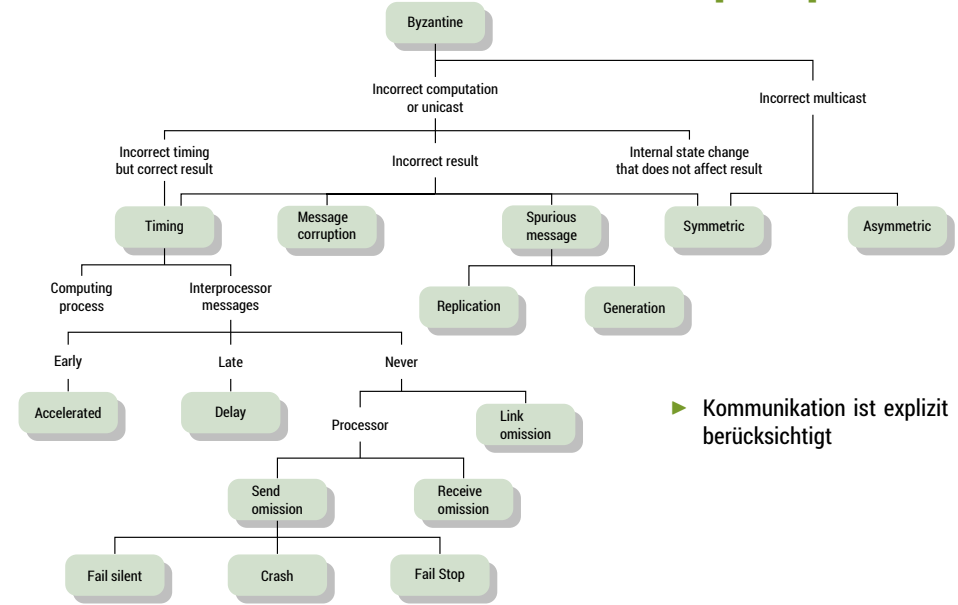
Halbordnung der Systemfehler ([Pow95])

- ▶ Pfeile deuten abnehmende Striktheit der Annahmen an → schwerwiegendere Fehler
- ▶ \mathcal{V} : Wertebereich, \mathcal{T} : Zeitbereich



none – kein; *P* – permanent; *O_k* – Sequenz Auslassung; *O* – Auslassung; *L* – zu spät; *E* – zu früh; *NC* – nicht codebrechend; *arb* – beliebig

Fehlerhierarchie nach BLOUGH und TORII [BT97]



▶ Kommunikation ist explizit berücksichtigt

- ▶ Es reicht meist nicht aus die **Fehlerwirkungen** zu kennen
- ▶ Aussagen über das **Auftreten** notwendig
 - ▶ Wie viele Fehler gleichzeitig (maximal)?
 - ▶ Wie häufig?
 - ▶ Unabhängigkeit von Fehlern
- ▶ Betrachten **Unabhängigkeit** von Fehlern
 - ▶ Treten Fehler unabhängig voneinander auf?
 - ▶ Sind Fehler korreliert? Wie?
 - ▶ Sind Fehler intendiert (Angriff)?

4.3 Fehlerauftreten

Statistische Annahmen

- ▶ Wie bereits betrachtet: statistische Annahmen häufig über Mittelwerte beschrieben
 - ▶ Mittlere Zeit bis zu einem Ausfall (MTTF, vgl. Kapitel 3):

Mean time to failure

Es sei $f(t)$ die Dichte der Wahrscheinlichkeit, dass bis $t_0 + t$ **kein Fehler** auftritt.

$$\bar{t}_F = \int_0^{\infty} t \cdot f(t) dt$$

- ▶ Für exponentiell verteilte Ausfälle: $\bar{t} = MTTF = \frac{1}{\lambda}$

Poisson-Prozess

- ▶ Zählen Ereignisse eines diskreten Prozesses bis $t_0 + t$
- ▶ Anzahl sei $N(t)$
- ▶ Es soll gelten:
 - ▶ $N(t_0) = 0$
 - ▶ Unabhängigkeit in sich nicht überlappenden Intervallen
 - ▶ Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses hängt nur von t ab, nicht von t_0 .
 - ▶ $\lim_{t \rightarrow 0} \Pr\{\text{Ereignis in } t\} \sim t$

Dann spricht man von einem **Poisson-Prozess** und für $N(t)$ gilt:

$$\Pr\{N(t) = m\} = \frac{(a \cdot t)^m}{m!} e^{-a \cdot t}$$

Fehlerereignisse als stochastischer Prozess

- ▶ Ankunft von Fehlern (oder auch Last/Requests) wird häufig als **stochastischer Prozess** beschrieben
- ▶ **Wiederholung:**

Definition 4.1 (Stochastischer Prozess)

Ein **stochastischer Prozess** oder **zufälliger Prozess** ist eine Menge $\{X(t)\}$ von Zufallsvariablen, die einen gemeinsamem Wertebereich (Zustandsraum) und einen gemeinsamen Parameter t als Index besitzen.

- ▶ Jede Indexinstanz $X(t)$ ist für ein festes t eine Zufallsvariable
- ▶ Typischerweise wird t als Zeit interpretiert (insbesondere bei Ankunftsprozessen)

Poisson-Prozess (Forts.)

- ▶ $N(t)$ gibt Anzahl von auftretenden Fehlern im Intervall der Länge t
- ▶ Spezialfall: Zeit bis zum **ersten Fehler**

$$\begin{aligned} \Pr\{N(t) = m = 0\} &= \frac{(a \cdot t)^m}{m!} e^{-a \cdot t} \\ &= \frac{(a \cdot t)^0}{0!} e^{-a \cdot t} \\ &= e^{-a \cdot t} \end{aligned}$$

- ➔ entspricht bekannter Überlebenswahrscheinlichkeit für konstante Fehlerraten (Exponentialverteilung)

Diskussion: Fehler und Last

Wechselwirkung zwischen Last und klassischen Fehlern

- ▶ Meist positiv korreliert:
 - ▶ Steigende Last belastet System (Wearout)
 - ➔ Ausfallrate steigt an
 - ▶ Steigende Last erhöht die Wahrscheinlichkeit der Wirksamkeit eines Fehlerzustandes
 - ➔ Ausfallrate steigt an
 - ▶ (Erkannte) Fehler führen zu Recovery-Massnahmen
 - ➔ Last steigt
- ▶ Rückkopplungseffekt möglich
- ▶ Mitunter **senkt** Last auch Ausfallrate

Referenzen

-  [LMJ91] Luiz A. Laranjeira, Miroslaw Malek und Roy Jenevein. „On tolerating faults in naturally redundant algorithms“. In: *Reliable Distributed Systems, 1991. Proceedings., Tenth Symposium on.* Sep. 1991, S. 118–127
-  [Avi+04] Algirdas Avizienis u. a. „Basic Concepts and Taxonomy of Dependable and Secure Computing“. In: *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing* 1.1 (2004), S. 1–23
-  [BT97] Douglas. M. Blough und Tatsuhiro. Torii. „Fault-injection-based testing of fault-tolerant algorithms in message-passing parallel computers“. In: *Fault-Tolerant Computing, 1997. FTCS-27. Digest of Papers., Twenty-Seventh Annual International Symposium on.* Juni 1997, S. 258–267
-  [Pow95] David Powell. „Failure Mode Assumptions and Assumption Coverage“. In: *Predictably Dependable Computing Systems.* Hrsg. von Brian Randell u. a. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1995, S. 123–140